

**ETTEVÕTLUS- JA INFOTEHNOLOOGIAMINISTER
MÄÄRUS**

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. aprilli 2004. a määruse nr 86 „Väärismetalltoodete analüüsimise ja kontrollmargisega märgistamise kord“ muutmise

Määrus kehtestatakse väärismetalltoodete seaduse § 10 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2003. a määrusega nr 258 „Volituste andmine „Väärismetalltoodete seadusest“ tulenevate õigusaktide kehtestamiseks“.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. aprilli 2004. a määruses nr 86 „Väärismetalltoodete analüüsimise ja kontrollmargisega märgistamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „proovikivil, röntgenanalüüsi või mõne muu valideeritud“;

2) paragrahvi 2 punktidest 4 ja 5 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väärismetalltoote proov määratakse mittepurustava meetodiga vastavalt §-le 4 või eelneval kokkuleppel toote esitajaga purustava meetodiga vastavalt §-le 6.“;

4) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „see“ sõnaga „vajadusel“;

5) paragrahvi 4 lõiked 1–4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Väärismetallisisalduse määramisel mittepurustava meetodiga kasutatakse standardset või valideeritud analüüsimeetodit, mille laiendmõõtemääramatus ei ületa 0,5 protsenti mõõtetulemusest.“;

7) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõiked 2–5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väärismetallisulami analüüsimisel purustaval meetodil kasutatakse standardset või valideeritud meetodit. Purustavat meetodit kasutatakse kui mittepurustavat meetodit ei saa kasutada tehnilisel põhjusel või toote omaduse tõttu.“;

10) paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Analüüsimeetodi laiendmõõtemääramatus ei ületa järgmisi väärtuseid:

- 1) kulla- ja hõbedasulami analüüsil 0,1 protsenti mõõtetulemusest;
- 2) platinasulami analüüsil 0,3 protsenti mõõtetulemusest;
- 3) pallaadiumsulami analüüsil 0,5 protsenti mõõtetulemusest.“;

11) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toode kontrollmargistatakse mehaanilise või lasermargistusega. Lasermargistust kasutatakse, kui mehaanilist margistust ei ole tehniliselt võimalik tootele kanda.“;

12) paragrahvi 7 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Mitmeosalise toote eraldatavat osa ei kontrollmargistata, kui kontrollmargistamine ei ole võimalik objekti mõõtmete tõttu.“;

15) paragrahvi 11 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja rasvatustatud“;

16) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontrollmargistamiseks esitatava toote vastuvõtul ja väljaandmisel fikseeritakse toote mass ümardatuna järgmiselt:

- 1) kuld-, plaatina- ja pallaadiumtootel 0,01 grammini;
- 2) hõbetootel 0,1 grammini.“;

17) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kontrollmargistamiseks esitatava toote vastuvõtul ja väljaandmisel kasutatakse massi määramisel mõteseaduse nõuetele vastavaid II või kõrgema täpsusklassiga taadeldud kaale.“;

18) paragrahvi 12 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja tehnoloogiline praak“;

19) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sutt
ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister

(allkirjastatud digitaalselt)
Ando Leppiman
kantsler